

Application/Control	No.
10/517.090	

TSATSANIS ET AL.

Reexamination

Applicant(s)/Patent under

Examiner Sam K. Ahn Art Unit

!			ISSUE	CL	.AS	SIF	ICAT	ON			
	ORIGINAL				INTERNATIONAL CLASSIFICATION						
	CLASS	LASS	CLAIMED				NON-CLAIMED				
	375	25	57	н	4	В	3 .	/00 .		1	
11	CROSS REF	ERENCES		1				,			
CLASS	SUBCLASS (ONE SUBCLASS PER BLOCK)							′		/	
								1		1	
								1		1	
								1		1	
								1		1	
, i								1		1	
(Aˈssɪ	stant Examiner)	Sam K. Ahn atent Examiner / / 2					d: 12				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	O Pa	atent	Exar	mine <i>l</i>	1/7/07		O.G.	O.G.	
(Legal Ins	(Legal Instruments Examiner) (Date) (Prima			Exami	ner)	(Date)			rint Claim(s)	Print Fig	
					***				1	6	
Claim	s renumbered	in the same o	rder as nre	eent	ed by	ann	licant	 □ CPA	☐ T.D.	R.1.4	
	1				ĺ		lount				
Final Original	Final	Original	Original		Final	Original		Final	Final	Final	
1		31	61			91	1 E	121	151	18	
- 1		32 3B	62	ŀ		92 93		122	152	18	
1,		34	64	-		93	┨ ┡	123 124	153	18	
4		35	65			95		125	155	18	
6		36	66			96		126	. 156	18	
1 3	-	37	67	-		97	┦ ┝	127	157	18	
1 3	-	3 8 3 9	68 69	-		98	┨ ├	128	158	18	
2 10	1 -	10	70	-		99 100	1 -	129	159	18	
3 11:	1	11	71	-		101	† -	131	161	19	
4 12	1	<u>1</u> 2	72	Ė		102	1	132	162	19	
16.	9 (42	73	r		103	1 -	133	163	19	
13		44-	74			104		134	164	19	
15	10 (45)	75			105		135	165	19	
16	11	46	76			106		136	166	19	
17		47	77			107] [137	167	19	
18		48	78	L		108		138	168	19	
1b		49	79			109		139	169	19	
5 20	1	5)	80	-		110	-	140	170	20	
/ 33	 	51	81	-		111	- I	141	171	20	
6 22 7 23		52 58	82	-	_	112		142	172	20	
7 23 2 24		54	83	-		113 114		143	173	20	
		55	85	 -		115		145	175	20	
26 26		56	86			116		146	176	20	
27		51	87	F		117		147	177	20	
288		58	88	ſ		118		148	178	20	
do:		50	90			440		440	470	100	